## EUROPEAN PATENT FICE

### Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

08222371

PUBLICATION DATE

30-08-96

APPLICATION DATE

13-02-95

APPLICATION NUMBER

07046589

APPLICANT: IDEMITSU KOSAN CO LTD;

INVENTOR: SHOJI HIROSHI;

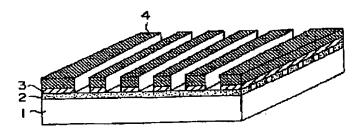
INT.CL.

H05B 33/10 G09F 9/30 H05B 33/12

TITLE

METHOD FOR FINELY PATTERNING ELECTROLUMINESCENT ELEMENT,

AND ELEMENT OBTAINED THEREBY



ABSTRACT: PURPOSE: To provide a method for finely patterning an electroluminescent(EL) element by effectively performing sharp refinement of metallic electrodes that causes little thermal damage to processed edges, without causing damage to a transparent electrode.

> CONSTITUTION: In a method for finely patterning by laser ablation method an electroluminescent element, especially an organic electroluminescent element comprising metallic electrodes 4, organic-compound layers 3, a transparent electrode 2 and a substrate 1, a laser beam is applied to the element from the side of the metallic electrodes so that laser fluence is 10 to 220mJ/cm<sup>2</sup>. The metallic electrodes 4 are refined by the laser ablation phenomenon that takes place in this case, to finely pattern the organic electroluminescent element.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平8-222371

(43)公開日 平成8年(1996)8月30日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号 庁内整理番号	FI 技術表示箇所
H05B 33/10		H 0 5 B 33/10
G09F 9/30	3 6 5 7426-5H	G09F 9/30 365B
H 0 5 B 33/12		H 0 5 B 33/12
		審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 10 頁)
(21)出願番号	特願平7-46589	(71)出願人 000183646 出光與産株式会社
(22)出願日	平成7年(1995)2月13日	東京都千代田区丸の内3丁目1番1号
( /		(72)発明者 下 紳郎
		千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株
		式会社内
		(72)発明者 東海林 弘
		千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株
		式会社内
		(74)代理人 弁理士 大谷 保

(54) 【発明の名称】 エレクトロルミネッセンス素子の微細パターン化方法及びそれより得られた素子

#### (57)【要約】

【目的】 透明電極に損傷を与えることなく、金属系電極に加工エッジ周辺部への熱的損傷の少ないシャープな 微細加工を効率よく施し、エレクトロルミネッセンス素子 (EL素子)を微細パターン化する方法を提供すること。

【構成】 レーザーアブレーション加工法により、EL素子を微細パターン化する方法、特に金属系電極/有機化合物層/透明電極/基板の構成からなる有機EL素子に対し、金属系電極側からレーザーフルエンスが10~220mJ/cm² になるようにレーザービームの照射を行い、この際生じるレーザーアブレーション現象により、金属系電極に微細加工を施し、有機EL素子を微細パターン化する方法である。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 エレクトロルミネッセンス素子を微細パターン化するに当たり、レーザーアブレーション加工法を用いることを特徴とするエレクトロルミネッセンス素子の微細パターン化方法。

【請求項2】 金属系電極(陰極)/有機化合物層/透明電極(陽極)/基板の構成からなる有機エレクトロルミネッセンス素子に対し、金属系電極側から、単位面積当たりのレーザー出力が10~220mJ/cm²になるようにレーザーピームの照射を行い、この際生じるレ 10一ザーアプレーション現象により金属系電極に微細加工を施す請求項1記載の方法。

【請求項3】 パルス発振方式により、レーザービーム を照射する請求項1又は2記載の方法。

【請求項4】 エキシマーレーザーを用いてレーザービームを発振させる請求項1又は2記載の方法。

【請求項5】 レーザーアプレーション加工法により作成してなる微細パターン化されたエレクトロルミネッセンス素子。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はエレクトロルミネッセンス(以下、ELと略記する)素子の微細パターン化方法及び微細パターン化されたEL素子に関する。さらに詳しくは、本発明は、レーザーアプレーション加工法を用いて、非接触的にEL素子を微細パターン化する方法、特に、金属系電極(陰極)/有機化合物層/透明電極(陽極)/基板の構成からなる有機EL素子をパターン化するに際し、レーザーアプレーション加工法により、透明電極に損傷を与えることなく、金属系電極に、加工エッジ周辺部への熱的損傷の少ないシャープな微細加工を効率よく施し、有機EL素子を微細パターン化する方法、及びこのレーザーアプレーション加工法により微細パターン化されたEL素子に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】電界発光を利用したEL素子は、自己発光のため視認性が高く、かつ完全固体素子であるため、耐衝撃性に優れるなどの特徴を有することから、各種表示装置における発光素子としての利用が注目されている。このEL素子には、発光材料に無機化合物を用いて 40 なる無機EL素子と有機化合物を用いてなる有機EL素子とがあり、このうち、有機EL素子は、印加電圧を大幅に低くしうるために、次世代の表示素子としてその実用化研究が積極的になされている。上記有機EL素子は、発光層を少なくとも含む有機化合物層と、この有機化合物層を挟持する一対の電極とを備えたものであって、具体的には、陽極/発光層/陰極の構成を基本とし、これに正孔注入輸送層や電子注入輸送層を適宜設けたもの、例えば陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/

2

陰極などの構成のものが知られている。該正孔注入輸送 層は、陽極より注入された正孔を発光層に伝達する機能 を有し、また、電子注入輸送層は陰極より注入された電 子を発光層に伝達する機能を有している。そして、該正 孔注入輸送層を発光層と陽極との間に介在させることに よって、より低い電界で多くの正孔が発光層に注入さ れ、さらに、発光層に陰極又は電子注入輸送層より注入 された電子は、正孔注入輸送層が電子を輸送しないの で、正孔注入輸送層と発光層との界面に蓄積され発光効 率が上がることが知られている。

【0003】ところで、EL素子を表示素子として利用するためには、電極のパターン化が必要不可欠であり、そして繊細な表示を行うために微細パターン化された電極が正常に作動することが必要となる。そのためには、

(1) 充分に微細な電極パターンと絶縁化された部分の幅が狭いこと、(2)電極のエッジ部分がシャープな形状となっていること、(3)微細加工された部分が完全に絶縁化されていること、(4)微細加工された電極部分がショートしないこと、(5)微細加工された電極の20性能が損なわれないこと、(6)微細加工を行う際に除去に必要な部分以外の下地の部分に影響を与えないこと、などが重要な要件となる。

【0004】表示用EL素子のパターン化方法としては、電極を形成する際に同時にパターン化する方法と、EL素子を作成したのち、電極に微細加工を施す方法とが考えられる。前者の方法としては、例えば電極を蒸着などの方法により形成する際に、マスクを用いてパターン化するマスク蒸着法が知られている。しかしながら、この方法においては、極めて微細なパターン、特に数十ルm以下のものを作成するには、蒸着金属の回り込みなどの問題がある上、微細パターニングを行う場合、下地の蒸着層に対するマスクセッティングの位置精度が重要であり、そのため蒸着装置内に高度のマスクセッティング機構が必要となって、操作性が悪くなり生産性が低下するのを免れないなどの問題があった。したがって、このマスク蒸着法では、数十ルmの高精細な表示パターンを得ることは困難であった。

【0005】一方、後者の方法としては、代表的なものとして、フォトリソグラフィー技術を用いてパターン化する方法が知られている。しかしながら、この方法においては、レジスト塗布, ベーキング, 露光, 現像, エッチング及びレジスト剥離といった数多くの工程を経て作成されるために煩雑である上、レジスト塗布や現像などの工程において、電極が他の材料と接触するために、微細なパターンは得られるものの、電極材料の劣化などにより、電荷注入効率が落ち、EL素子としては使えないという本質的な問題を有している。また、微細加工方法として、ドリルを用いた切削による方法も知られており、プリント基板の微細なホール加工などに用いられている。しかしながら、この方法は、強度的にそれほど強

20

くない金属薄膜からなる陰極を加工するのに適しておら ず、電極加工精度が不十分であったり、切削の際に生じ る切削屑が電極のショートをもたらしたり、あるいは、 陰極や発光層ばかりでなく、下地の陽極まで加工の影響 をもたらし、断線する場合があるなどの問題を有してい る。

【0006】このような問題を解決する方法として、非 接触ビームを用いて微細加工する方法が種々提案されて いる。例えば、特開平5-3077号公報や同-307 8号公報には、EL素子に用いられる金属膜を切削する 技術が提案されている。しかしながら、この技術は、切 削は可能であるものの、操作性に問題があって効率的で なく、また周辺部へ熱的損傷をもたらし、微細加工プロ セスとしては実用的でない。また、特開昭61-105 885号公報には、金属導電膜又は透光性導電膜と金属 導電膜との組合せに、線状のレーザーパルスピームを照 射して、電極を光加工する方法が提案されている。しか しながら、この方法においては、適用される材料の光吸 収が大きくないので、レーザーアブレーションを起こす ことは難しく、熱的プロセスにより微細加工が行われる ため、周辺部への損傷や透光性導電膜への影響も大きい などの問題がある。さらに、特開平1-130494号 公報,特開平4-255692号公報,特開平5-29 0971号公報,特開平5-196949号公報などに おいても、非接触ピームを用いる微細加工技術が開示さ れているが、これらの技術は、いずれもレーザーアプレ ーション現象を利用するものではなく、必ずしも満足し うる方法とはいえない。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 従来のEL素子のパターン化方法がもつ欠点を改良し、 EL素子の電極に、非接触的で、かつ加工エッジ周辺部 や下地に対する熱的損傷をあまりもたらすことなく、シ ャープな微細加工を効率よく施し、しかも微細加工され た電極が正常に作動しうるEL素子のパターン化方法を 提供することを目的とするものである。

#### [8000]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記目的 を達成するために鋭意研究を重ねた結果、EL素子の微 細パターン化にレーザーアブレーション加工法を用いる ことにより、その目的を達成しうること、そして、特に 金属系電極(陰極)/有機化合物層/透明電極(陽極) /基板の構成からなる有機EL素子においては、金属系 電極側からレーザービームの照射を特定の強度で行うこ とにより、レーザーエネルギーの大部分が陰極の金属系 材料及び有機化合物でのみ吸収され、この際生じるレー ザーアブレーション現象によって、金属系材料及び有機 化合物のみを同時に飛散させ、加工エッジ周辺部や透明 電極に損傷を与えることがなく、金属系電極にシャープ な微細加工を効率よく施すことができることを見出し

た。本発明は、かかる知見に基づいて完成したものであ る。すなわち、本発明は、EL素子を微細パターン化す るに当たり、レーザーアプレーション加工法を用いるこ とを特徴とするEL素子の微細パターン化方法、及びレ ーザーアプレーション加工法により作成してなる微細パ ターン化されたEL素子を提供するものである。

【0009】また、本発明を実施するための好ましい態 様は、金属系電極(陰極)/有機化合物層/透明電極 (陽極) /基板の構成からなる有機EL素子に対し、金 **属系電極側から、単位面積当たりのレーザー出力が10**  $\sim 2 \; 2 \; 0 \, \mathrm{m} \; \mathrm{J} \; / \; \mathrm{c} \; \mathrm{m}^2 \; \; \mathrm{c}$ なるようにレーザービームの照 射を行い、この際生じるレーザーアプレーション現象に より金属系電極に微細加工を施し、有機EL素子を微細 パターン化する方法である。本発明の方法においては、 EL素子を微細パターン化するのにレーザーアプレーシ ョン加工法が用いられる。このレーザーアプレーション 加工法は、発光材料が無機材料である無機EL素子及び 有機材料である有機EL素子のいずれにも適用できる が、特に金属系電極(陰極)/有機化合物層/透明電極 (陽極) /基板の構成からなる有機EL素子への適用が 好ましい。

【0010】本発明の方法において用いられるEL素子 においては、陽極として透明電極が用いられる。この透 明電極としては、例えばIT〇(In-Sn-〇xid e), ZnO, CuSなどの無機系材料、あるいは有機 系透明導電性材料を、ガラスなどの透明基板上に、蒸着 やスパッタリングなどの方法により薄膜を形成させたも のが用いられる。この透明電極のパターン化は、リソグ ラフィーなどの通常の微細加工によって形成される。一 方、陰極としては、金属単体又は金属合金などの金属系 材料が用いられるが、電子の注入効率が高く、劣化の少 ない材料が好ましく、特にマグネシウム・銀合金やアル ミニウム・リチウム合金などの金属合金が好適である。 該陰極は、これらの金属系材料を蒸着やスパッタリング などの方法により、後述の発光層又は多層構造の有機化 合物層の上に薄膜を形成させることによって作製するこ とができる。無機EL案子は、上記陽極の透明電極と陰 極の金属系電極との間に、無機発光材料からなる発光層 を介在させたものである。該無機発光材料の種類につい ては特に制限はなく、従来無機EL素子の発光材料とし て公知のものを用いることができる。発光層は、無機発 光材料を蒸着やスパッタリングなどの方法により、透明 電極上に薄膜を形成させることにより、作製することが

【0011】一方、有機EL素子は、上記陽極の透明電 極と陰極の金属系電極との間に、有機発光材料からなる 発光層を少なくとも含む有機化合物層を介在させたもの であり、一般に金属系電極(陰極)/有機化合物層/透 明電極(陽極)/基板の構成からなっている。ここで、 有機化合物層は発光層のみからなる層であってもよく、

<del>--</del>491--

50

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機エレクトロルミネッセンス層を介して互いに立体交差する陽極ストライプ群と陰極ストライプ群とを備え、前記陽極ストライプ群から選ばれる特定の陽極ストライプと前記陰極ストライプ群から選ばれる特定の陰極ストライプとの立体交差部分に介在する有機エレクトロルミネッセンス層を発光させる有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、

前記陽極ストライプ群は、透明導電材からなる薄膜パターンとして透明基板上に形成され、

前記有機エレクトロルミネッセンス層は、前記陽極スト ライプ群上を含む前記透明基板上の略全面にわたって形 成され、

前記有機エレクトロルミネッセンス層上には、前記陽極ストライプ群に対して立体交差するストライプ状の絶縁 樹脂層が形成され、

前記陰極ストライプ群は、前記絶縁樹脂層上を含む前記 有機エレクトロルミネッセンス層上の略全面にわたって 形成された陰極層を、前記絶縁樹脂層上において該絶縁 樹脂層のストライプ長方向に沿って分断することにより 形成されたことを特徴とする有機エレクトロルミネッセ ンス表示装置。

【請求項2】 前記絶縁樹脂層は、スクリーン印刷法により形成された光硬化型樹脂からなることを特徴とする請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機化合物のエレクトロルミネッセンス現象を利用して文字や画像を表示する有機エレクトロルミネッセンス表示装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】有機化合物のエレクトロルミネッセンス 現象を利用した有機エレクトロルミネッセンス表示装置 は、日経BP社発行「日経エレクトロニクス:1996 年1月29日号」第99頁~第103頁に開示されてい る。

【0003】有機エレクトロルミネッセンス表示装置の一例として、有機エレクトロルミネッセンス層を介して互いに立体交差する陽極ストライプ群と陰極ストライプ群と含備え、前記陽極ストライプ群から選ばれる特定の陰極ストライプと前記陰極ストライプ群から選ばれる特定の陰極ストライプとの立体交差部分に介在する有機エレクトロルミネッセンス層を発光させるものがある。

【0004】前記陽極ストライプ群は、透明導電材からなる薄膜パターンとして透明基板上に形成され、前記有機エレクトロルミネッセンス層は、前記陽極ストライプ群上を含む前記透明基板上の略全面にわたって形成され、前記隆極ストライプ群は、導電材からなる薄膜パターンとして前記有機エレクトロルミネッセンス層上に形

成される。

【0005】ところが、有機エレクトロルミネッセンス 層を構成する材料は熱や薬品により特性が劣化しやすい ため、有機エレクトロルミネッセンス層を形成した後 に、陰極ストライプ群となる陰極薄膜層をエッチング法 等によりパターニングすることは非常に難しい。

【0006】一方、有機エレクトロルミネッセンス層を 形成した後に陰極薄膜層のパターニングを要しない構造 として、有機エレクトロルミネッセンス素子群を薄膜ト ランジスタスイッチング素子により駆動する有機エレク トロルミネッセンス表示装置が特開平4-125683 号に開示されている。

【0007】薄膜トランジスタスイッチング素子により表示装置を駆動する技術は、液晶表示装置において多用されているが、液晶が電界により配向する厚みに比べて有機エレクトロルミネッセンス層の厚みは極めて薄いため、有機エレクトロルミネッセンス層の形成下地となる薄膜トランジスタスイッチング素子層の上面の凹凸を抑制しなければ、有機エレクトロルミネッセンス層内での電界が不均一となるという問題がある。

【0008】また、有機エレクトロルミネッセンス層を 高輝度で発光させるためには液晶を配向させるのに比べ て大電流を要するので、液晶表示装置用の薄膜トランジ スタスイッチング素子をそのまま流用できない。

#### [0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、有機エレクトロルミネッセンス層を介して互いに立体交差する陽極ストライプ群と陰極ストライプ群とを備え、前記陽極ストライプ群から選ばれる特定の陰極ストライプと前記陰極ストライプ群から選ばれる特定の陰極ストライプとの立体交差部分に介在する有機エレクトロルミネッセンス層を発光させる有機エレクトロルミネッセンス層に熱的、化学的な損傷を与えることなく陰極ストライプ群を形成することが可能な有機エレクトロルミネッセンス表示装置の構成を明らかにするものである。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明による有機エレクトロルミネッセンス表示装置においては、前記陽極ストライプ群を、透明導電材からなる薄膜パターンとして透明基板上に形成し、前記有機エレクトロルミネッセンス層を、前記陽極ストライプ群上を含む前記透明基板上の略全面にわたって形成し、前記有機エレクトロルミネッセンス層上に、前記陽極ストライプ群に対して立体交差するストライプ状の絶縁樹脂層を形成し、該絶縁樹脂層上を含む前記有機エレクトロルミネッセンス層上の略全面にわたって形成された陰極層を、前記絶縁樹脂層上において該絶縁樹脂層のストライプ長方向に沿って分断することにより、前記隆極ストライプ群を形成する。

#### [0011]

また発光層とともに、正孔注入輸送層、電子注入輸送層 などを積層した多層構造のものであってもよい。この有 機EL素子の素子構成としては、例えば金属系電極(陰 極) / 発光層/透明電極(陽極) / 基板, 金属系電極 (陰極) / 発光層/正孔注入輸送層/透明電極(陽極) /基板,金属系電極(陰極)/電子注入輸送層/発光層 /透明電極 (陽極) /基板, 金属系電極 (陰極) /電子 注入輸送層/発光層/正孔注入輸送層/透明電極(陽 極)/基板などを挙げることができる。

【0012】この有機EL素子において、発光層は (1) 電界印加時に、陽極又は正孔注入輸送層により正 孔を注入することができ、かつ陰極又は電子注入層より 電子を注入することができる注入機能、(2)注入した 電荷(電子と正孔)を電界の力で移動させる輸送機能、

(3) 電子と正孔の再結合の場を発光層内部に提供し、 これを発光につなげる発光機能などを有している。この 発光層に用いられる発光材料の種類については特に制限 はなく、従来有機EL素子における発光材料として公知 のものを用いることができる。また、正孔注入輸送層 は、正孔伝達化合物からなる層であって、陽極より注入 20 された正孔を発光層に伝達する機能を有し、この正孔注 入輸送層を陽極と発光層との間に介在させることによ り、より低い電界で多くの正孔が発光層に注入される。 その上、発光層に陰極又は電子注入層により注入された 電子は、発光層と正孔注入輸送層の界面に存在する電子 の障壁により、この発光層内の界面付近に蓄積されEL 素子の発光効率を向上させ、発光性能の優れたEL素子 とする。この正孔注入輸送層に用いられる正孔伝達化合 物については特に制限はなく、従来有機EL素子におけ る正孔伝達化合物として公知のものを使用することがで きる。さらに、電子注入輸送層は、陰極より注入される 電子を発光層に伝達する機能を有している。この電子注 入輸送層に用いられる電子伝達化合物については特に制 限はなく、従来有機EL素子における電子伝達化合物と して公知のものを使用することができる。この有機化合 物層は、各有機材料を蒸着やスパッタリングなどの方法 により、透明電極上に積層して薄膜を形成させることに より、作製することができる。

【0013】本発明においては、上記EL素子の微細パ ターン化方法として、レーザーアブレーション加工法が 40 用いられる。ここでいうレーザーアプレーション加工法 とは、レーザービームを固体物質表面に照射した際、こ のレーザーエネルギーを吸収した物質が大きなエネルギ ーをもつフラグメントとして飛散する現象、すなわちレ ーザーアプレーション現象を利用して微細加工を施す方 法のことである。このレーザーアプレーション現象は、 1980年初頭に見出され、レーザー特有の多光子過程 により生じるものと考えられている。エキシマーレーザ ーに代表される髙いエネルギーをもつ紫外レーザーを、 例えばポリマーに照射した場合には、通常の化学結合を 50 LFレーザー,アレクサンドライトレーザー,半導体レ

解離し、余剰エネルギーはフラグメントの飛散に用いら れるため、熱的作用の小さい過程によりエッチングが行 われ、周囲に熱的影響を与えないシャープな微細加工が 可能となる。このような現象はポリマー分子に限らず、 通常の有機固体においても起こるものと考えられ、ま た、最近では有機液体物質のアプレーション現象につい ても報告されている。

6

【0014】一方、金属やセラミックスにおけるレーザ ーアプレーション現象についても数多く報告されてお り、薄膜形成などへの応用が進められている。しかしな がら、金属やセラミックスの場合には、フラグメントと して飛散させるためには、通常有機物に比べて1桁ない し2桁高いレーザーフルエンス(単位面積当たりのレー ザー出力) で照射しなければならない。例えばポリマー の場合では、数十mJ/cm² ないし数百mJ/cm² フルエンスでレーザーアプレーション現象を起こすこと ができるが、金属やセラミックスの場合では、数 J/c m² ないし数十J/cm² のフルエンスが必要とされ

【0015】本発明EL素子の微細パターン化方法にお いては、無機EL素子又は有機EL素子に対し、上記の レーザーアプレーション加工法が施されるが、特に金属 系電極 (陰極) /有機化合物層/透明電極 (陽極) /基 板の構成からなる有機EL素子に対し、レーザーアブレ ーション加工法を施すのが有利である。この場合、金属 系電極側からレーザービームを照射することにより、金 属系電極を透過したレーザービームが吸収係数の大きな 有機化合物層で吸収され、それより下に存在する透明電 極には影響を及ぼさずに、レーザーアブレーション現象 により、有機化合物が陰極の金属系材料と共に飛散し、 微細加工が施される。したがって、このような方法によ ると、熱的な影響の少ないシャープなエッチングが可能 となり、かつ下地の透明電極に損傷を与えないため、断 線やショートのない微細パターンを形成することができ る。有機化合物層が存在しない場合には、低いレーザー フルエンスではアプレーション現象を起こすことができ ないため、微細加工を行うには、高いレーザーフルエン スでレーザービームを照射しなければならず、熱的な影 響により、照射した部分以外の部位が加工されてしまっ たり、周囲が溶融してしまったり、下地部分をも加工さ れてしまうなどの現象が起こり、所望の微細加工ができ ないという問題が生じる。

【0016】本発明において、レーザーアプレーション 加工に用いられるレーザーとしては、波長10nmない し20μmのレーザービーム(赤外線, 可視光線, 紫外 線,X線)を発振できるものであれば、いずれのもので あってもよい。このようなレーザーとしては、例えば炭 酸ガスレーザー、一酸化炭素レーザー、HFレーザー、 ヨウ素レーザー、YAGレーザー、ガラスレーザー、Y

ーザー、色素レーザー、窒素レーザー、エキシマーレー ザー, X線レーザー, 自由電子レーザーなどが挙げら れ、また、高調波素子などを用いて波長変換したものを 使用することができる。

【0017】これらの中で、産業用に用いられているレ ーザーが安定的に発振するので好ましく、特に加工用レ ーザーとして知られているものが操作性や生産性の点か ら好ましい。さらに、大出力のレーザーが生産性の点か ら好適である。また、波長の短いものほどビームを微細 に絞ることができるので好ましく、特に紫外レーザーは 熱的な寄与の少ないアプレーション現象による加工を行 うことができるので最適である。このような条件を満た す大出力の加工用産業レーザーとして、エキシマーレー ザーが知られており、このエキシマーレーザーを用い て、ポリイミドなどの材料の加工が実用的に行われてい る。

【0018】本発明においては、金属系電極(陰極)/ 有機化合物層/透明電極(陽極)/基板の構成からなる 有機EL素子の微細パターン化には、上記レーザーを用 いて、金属系電極側からレーザービームが照射される。 この際、レーザービームの照射は、レーザーフルエンス が10~220mJ/cm2の範囲になるように行うこ とが必要である。このレーザーフルエンスが10mJ/ c m² 未満では陰極の金属系材料が飛散せずに残存する おそれがある上、飛散物が充分なエネルギーをもつこと ができないため、加工表面から飛散しないことがあるな どの好ましくない事態を招来し、所望の微細加工を行う ことができない。一方、220mJ/cm² を超えるレ ーザーフルエンスでは、陰極の金属系材料及び有機化合 物は飛散するものの、有機化合物層の下に存在する透明 30 電極が損傷や熱的な影響を受けて、導電性の低下をもた らす。また、照射周辺部への熱的な影響が大きくなり、 微細加工幅が広がってしまったり、残すべき陰極の金属 系材料が溶けてしまったり、変質したりして所望の微細 パターンが得られない。本発明においては、レーザーの 発振方式としては、パルス発振方式が有利である。連続 発振方式では、ステージを駆動させることにより、比較 的自由に加工操作を行うことができるが、アプレーショ ン現象が生じにくく、熱的蓄積が起こるため、加工精度 などの問題が生じ、所望の微細加工を行うことが困難で ある。一方、パルス発振方式では、パルス間隔とステー ジの駆動速度を考慮してレーザービームを照射する必要 があるが、パルス的にレーザービームを照射することに より、アプレーション現象を起こすことができ、熱的損 傷の少ない微細加工を行うことができるので、このパル ス発振方式が有利である。パルス幅は短いほど、熱的な 損傷を少なくすることができるため、有利である。パル ス幅としては100μ秒以下が望ましく、より好ましく は100ナノ秒以下、さらに好ましくはピコ秒、フェム ト秒である。

【0019】なお、電子ビームやイオン(クラスター) ピームも微細加工に用いることができるが、これらの方 法においては、装置が大がかりで高価である上、真空を 必要とするなど操作性の点で大きな問題を有し、微細加 工法としては実用的でない。本発明においては、レーザ ービームを照射し、この際生じるアプレーション現象を 利用して微細加工を行うが、レーザーピーム、特にエキ シマーレーザーから得られたビームは不均一なものが多 いので、ビームホモジナイザーなどを用いて均一化した ビームを使用するのが望ましい。ビームの形状について は、点状のものでも矩形状のものでもよいが、短形状の ものはビームを細長くすることができるため、特に薄加 工を行う場合には1パルス照射で大きな部分の加工がで き、効率よく微細加工ができることから、有利である。 また、ビームを集光することにより、レーザーフルエン スを高めることができ、容易に加工を行いうるととも に、原理的に数μm程度にまで絞ることが可能であり、 微細加工を行うのに有利である。しかし、必ずしも焦点 で加工を行う必要がなく、むしろ焦点で加工を行う場合 は、レーザーフルエンスが高くなりすぎて、下地に影響 を与えたり、周辺部に熱的な損傷を与えるなどの好まし くない事態を生じる場合がある。

【0020】また、大面積に微細加工を行う場合は、レ ーザービームをふりながら固定化した被加工物に照射す るか、あるいは被加工物をステージに乗せて、このステ ージを駆動させる方法が用いられるが、操作性の点から 後者の方法が好ましい。ステージの駆動をレーザーの発 振と同期させることにより、任意の形状のパターンを得 ることができる。なお、微細なパターンを得るために は、それに見合った精度をもつステージを用いることが 必要である。さらに、予め所望のパターンをもつマスク を作成しておき、このマスクを介してレーザービームを 照射することにより、大面積に一括パターン転写を施す ことができ、極めて効率よく微細加工を行うことができ る。しかし、この場合、マスクの劣化やマスク材料のコ ンタミ(汚染)などの問題がある。

【0021】本発明においては、レーザーアプレーショ ン現象を利用して微細加工を行うため、加工の際に被加 工物からフラグメントが飛散する。この飛散物は再び被 加工物上に堆積して電極の短絡などの好ましくない事態 を招来する場合があり、飛散物を堆積させないことが重 要である。本発明においては、前記したようにエキシマ ーレーザーが好ましく用いられる。このエキシマーレー ザーは、高い励起エネルギーをもつ大出力のレーザーで あって、このレーザーを用いた高分子材料などのアプレ ーション加工法が知られている。このエキシマーレーザ ーは紫外領域で発振するため、熱的な寄与の少ない加工 が行える利点を有している。さらに、高励起エネルギー で大出力のエキシマーレーザーを用いることにより、フ ラグメントの分解を促進し、原子や分子やイオンなどの

50

小さなフラグメントにまですることが可能である上、「ラグメントに大きな並進エネルギーを与えることができるため、フラグメントが加工領域から離れた遠くにまで飛散することになる。これらの点から、本発明においてはエキシマーレーザーを用いるのが最適である。

【0022】本発明においては、この微細加工を真空中 で行うことにより、フラグメントを遠くに飛散させるこ とができる。空気や不活性ガスなどが存在すると、フラ グメントはこれらと衝突してエネルギーを失い、遠くに 飛散できなくなる場合がある。また、加工領域に不活性 10 ガスなどを強制的に吹き込むことにより、フラグメント を飛散させる方法も有効である。このようにして、金属 系電極 (陰極) に微細加工を施し、EL素子の微細パタ ーン化を行ったのち、素子の劣化を防ぎ、寿命を延ばす ために、通常封止処理が施される。本発明は、またこの ようなレーザーアプレーション加工法により微細パター ン化されたEL素子をも提供するものである。図1は、 金属系電極(陰極)に微細加工を施す前の有機EL素子 の一例の構成を示す斜視図であり、ガラス基板1上にパ ターン化されたIT〇電極2,有機化合物層3及び金属 20 系電極4が順次積層されている。図2は、この図1に示 す有機EL素子の金属系電極4に微細加工を施すことに より、微細パターン化された有機EL素子の一例の斜視 図を示す。

#### [0023]

【実施例】次に、本発明を実施例によりさらに詳しく説明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定されるものではない。

#### 実施例1

フッ化クリプトンエキシマーレーザービーム(45m J,縦 $10mm \times 横30mm$ )を、シリンドリカルレンズを用い、まず2 枚のレンズにより横方向に拡大した後に平行光線とし、次いで縦方向に縮小した。次に、このようにして得られた細長状のレーザービーム(フルエンス180m J  $/ cm^2$  , 縦 $250\mu m \times 横100mm$ )を、予め作製した有機EL素子(/ m g A / g 合金電極/有機発光層/ITO電極/ガラス基板)に照射した。この有機EL素子はステージ上に固定されており、マイクロメーターを用いることにより、 $500\mu m$  ずつ動かすことが可能であるので、最終的に/ m g A / m g A

【0024】これら一連のプロセスの概略を図3(a)~(c)に示した。この微細加工されたEL素子について光学顕微鏡〔三菱化学(株)製,マイクロウオッチャーVS-205〕を用いて形状を観察したところ、図4の写真図に示すように、シャープなエッジをもち、陰極材料及び発光層の有機材料が完全にアプレーションされており、ITO薄膜は飛散せずに残存していることが明らかとなった。このようにして微細加工が施された有機EL素子に、図5に示すように9Vの定電圧を共通のI

10

T〇電極と微細化された陰極部分との間にかけて発光試験を行ったところ、微細化された部分のみが発光することが確認された。このことは、EL素子の陰極の加工が充分に完了しており、切断された微細電極部分同士は短絡されておらず、かつIT〇電極は損傷をうけていないことを示している。

【0025】また、微細電極パターンの深さ方向の掘れ具合を、触針式膜厚計(Sloan社製,DEK TAK3030)を用いて測定したところ、電極パターンの立ち上りは $20\mu$  m以内であることが分かった。図3(a)~(c)及び図5において、1はガラス基板,2はIT〇電極,3は有機化合物層(有機発光層)及び4は金属系電極(MgAg合金電極)である。また、図4において、(1)の部分はレーザービームにより溝加工された部分を示し、最表面はIT〇電極で、幅 $250\mu$  mである。一方(2)の部分はレーザーピーム未照射部分を示し、MgAg合金電極及び有機化合物層は残存しており、幅は $250\mu$ mである。なお、スケール数値はmmを示す。

#### 9 実施例 2

実施例1において、フッ化クリプトンエキシマーレーザービームの代わりにフッ化アルゴンエキシマーレーザービーム(50mJ,縦10mm×横30mm)を用いた以外は、実施例1と同様に微細加工を行った。この微細加工されたEL素子について、光学顕微鏡(前出)を用いて形状を観察したところ、シャープなエッジをもち、陰極材料及び発光層の有機材料が完全にアプレーションされており、ITO薄膜は飛散せずに残存している金属合金電極微細パターンが作製されていることが明らかとなった。

#### 【0026】実施例3

実施例1において、EL素子のマイクロメーターで駆動する距離を $250\mu$ mから1mmに変えた以外は、実施例1と同様にして微細加工を行った。この微細加工されたEL素子の金属合金電極の形状を光学顕微鏡(前出)を用いて観察したところ、図6の写真図に示すように、電極の幅 $750\mu$ m、電極間のピッチ $250\mu$ mのものであった。図6において、(1)の部分はレーザーピームにより滯加工された部分を示し、最表面はI TO電極で、幅 $250\mu$ mである。一方(2)の部分はレーザービーム未照射部分を示し、MgAg合金電極及び有機化合物層は残存しており、幅は $750\mu$ mである。なお、スケール数値はmmを示す。

#### 【0027】比較例1

実施例1において、レーザー出力を2mJ(レーザーフルエンスとして8mJ/cm²)とした以外は、実施例1と同様にして微細加工を行ったところ、MgAg合金電極は飛散せず、微細な滯加工はできなかった。この合金電極表面を光学顕微鏡(前出)で観察したところ、図7に示すように表面が班状になっていることが確認され

た。

#### 比較例 2

実施例1において、レーザー出力を10J(レーザーフルエンスとして40J/cm²)とした以外は、実施例1と同様にして微細加工を行い、MgAg合金電極の表面を光学顕微鏡(前出)で観察したところ、図8に示すようにMgAg合金電極は飛散し、溝加工されたが、照射されない部分も融けた状態となったり、一部飛散したりしており、微細加工された金属合金電極は作製できなかった。

#### 比較例3

板厚 $0.5\,\mathrm{mm}$ の $\mathrm{SUS}\,3\,0\,4$ からなるマスクを用い、板厚 $1.1\,\mathrm{mm}$ のガラス基板上に、開口部が $3\,\mathrm{mm}$ のマスクを装着し、 $\mathrm{Mg}\,1\,4\,\mathrm{Å/sec}$ ,  $\mathrm{Ag}\,1\,\mathrm{Å/sec}$  の速度で共蒸着を行い $\mathrm{Mg}\,\mathrm{Ag}\,\mathrm{G}$ 微細電極パターンを作製した。この深さプロファイルを、実施例 $1\,\mathrm{と同様}\,\mathrm{G}$ 方法により測定したところ、電極パターンの立ち上りは $8\,\mathrm{O}\,\mu$  mであった。

#### [0028]

【発明の効果】本発明の方法は、レーザーアブレーション加工法により非接触で金属系電極(陰極)に微細加工を施し、EL素子を微細パターン化する方法があって、

- (1)透明電極に損傷を与えることなく、金属系電極に、加工エッジ周辺部への熱的損傷の少ないシャープな 微細加工を効率よく施すことができる、(2)不安定な 陰極の金属系材料に対して、非接触で加工が行われるた め、該金属系材料に寿命低下などの悪影響を与えない、
- (3) レーザー光を絞ることにより、原理的に波長程度までの極めて高精細な微細加工が可能である、(4)大気中で加工を行うことができ、かつ装置が簡便で、容易に微細加工が行える、(5)レーザービームを走査することにより、容易に任意の微細パターンを得ることができる、(6)レーザービームを細長い形状にすることに

より、生産性よく加工を行うことができる、(7)レーザービームを一括大面積照射することにより、マスクパターンの転写も可能であり、高い生産性で加工を行うこ

#### 【図面の簡単な説明】

とができる、などの利点を有している。

【図1】金属系電極(陰極)に微細加工を施す前の有機 EL素子の一例の構成を示す斜視図である。

12

【図3】本発明の方法におけるプロセスの概略を示す説 明図である。

【図4】本発明の方法により微細パターン化された有機 EL素子の一例の光学顕微鏡写真図である。

【図5】本発明の方法により微細パターン化された有機 EL素子の一例について、発光試験を行うための説明図 である。

【図6】本発明の方法により微細パターン化された有機 EL素子の上記図4と異なった例の光学顕微鏡写真図で 20 ある。

【図7】本発明で規定する範囲より小さいレーザーフルエンスでレーザービームを照射し、微細加工を行った場合の有機EL素子の一例における金属系電極表面の光学顕微鏡写真図である。

【図8】本発明で規定する範囲より大きいレーザーフルエンスでレーザービームを照射し、微細加工を行った場合の有機EL素子の一例における金属系電極表面の光学顕微鏡写真図である。

#### 【符号の説明】

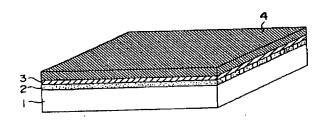
30 1:ガラス基板

2:ITO電極

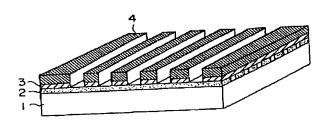
3:有機化合物層

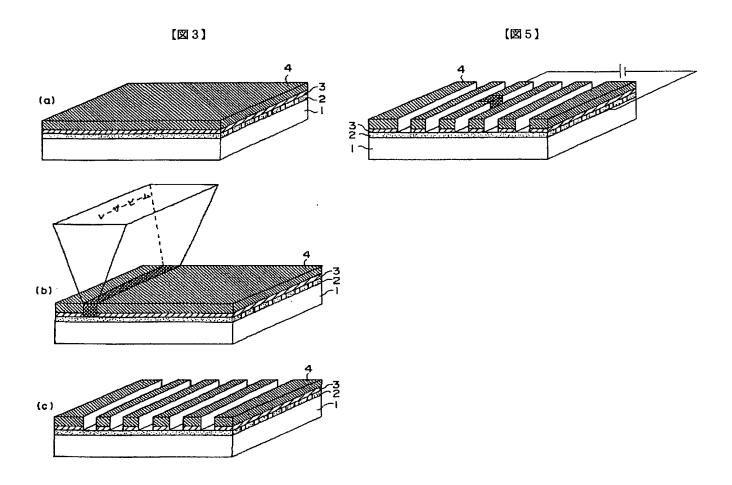
4:金属系電極

【図1】

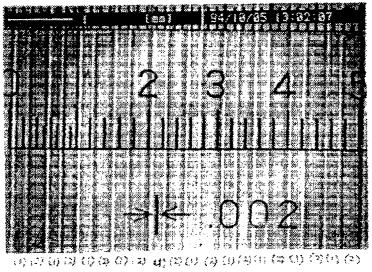


【図2】



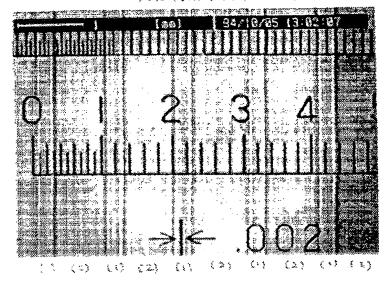


【図4】



[図6]

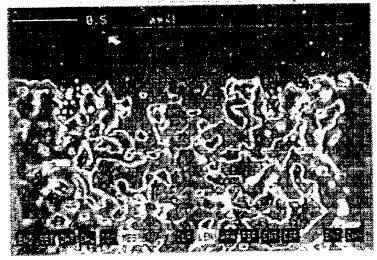
国本代末写真(カラー)



Ŧ X

【図7】

四面代用写真(カラー)



*\$* 

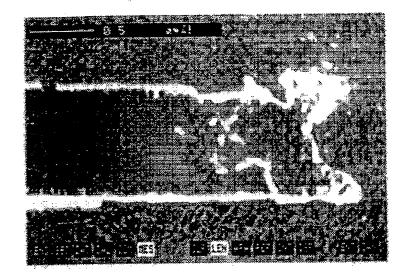
**(** 

(10)

特開平8-222371

【図8】

## 医医代布罗森(カラー)



. H

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.